

## ПОГЛОЩЕНИЕ НА ФРАКТОНАХ В ДАЛЬНЕЙ ИК-ОБЛАСТИ

В. Н. Новиков, Н. Н. Овсяк

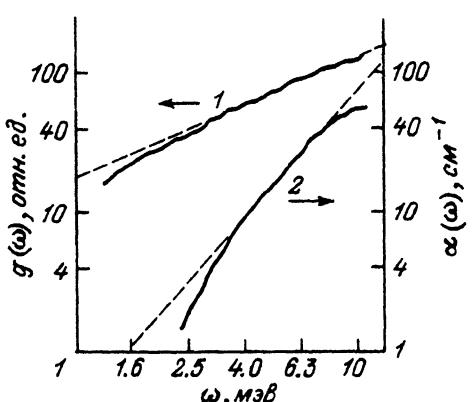
Фрактальные системы вызывают в последнее время повышенный интерес в физике неупорядоченного состояния вещества. Они возникают в большинстве моделей случайного роста, к ним относятся переколяционные кластеры, коллоидные агрегаты, пористые материалы, полимеры и т. д. Особенное внимание привлекают динамические свойства фрактальных систем [1]. В частности, свойства колебательных возбуждений на фрактах (фрактонах) исследовались с помощью неупругого нейтронного и комбинационного рассеяния [2]. В настоящей работе показано, что спектры поглощения в дальней ИК-области также дают информацию о параметрах фрактонах.

В качестве фрактального объекта был использован полимер полиметилметакрилат (ПММА). Этот материал демонстрирует фрактальное поведение на масштабах 30–60 Å. Из-за скейлинговых свойств фракталов все спектры, которые соответствуют фрактальному режиму, имеют степенную зависимость от частоты. Следовательно, в этой области спектра коэффициент поглощения может быть записан в виде  $\alpha(\omega) \sim \omega^\mu$ , где показатель  $\mu$  зависит от особенностей взаимодействия света с фрактонами и от фрактальной плотности состояний  $g(\omega)$ .

Экспериментальный спектр  $\alpha(\omega)$  в ПММА был получен на Фурье-спектрометре IFS-113v «Bruker». Он приведен на рисунке в двойной логарифмической шкале вместе с низкочастотным спектром плотности колебательных состояний  $g(\omega)$ , измеренным с помощью неупругого нейтронного рассеяния [2]. Видно, что при частотах  $\omega > 2.5$  мэВ наблюдается энергетическая зависимость с наклоном  $\nu = 0.8$  для  $g(\omega)$  и с наклоном  $\mu = 2.2$  для  $\alpha(\omega)$ .

Чтобы связать показатель  $\mu$  с фрактальными характеристиками материала, рассмотрим следующую модель ИК-поглощения фрактонами. Интенсивность поглощения описывается матричным элементом  $M(\omega)$  и плотностью колебательных состояний  $g(\omega)$ . Из-за нарушения правил отбора все колебательные моды дают вклад в ИК-поглощение. В результате коэффициент поглощения  $\alpha(\omega)$  пропорционален плотности колебательных состояний

$$\alpha(\omega) \sim |M(\omega)|^2 g(\omega), \quad (1)$$



Плотность состояний (1) и коэффициент поглощения (2) ПММА в log-log координатах.

где матричный элемент  $M(\omega)$  взаимодействия света с фрактоном, локализованным в точке  $r$ , определяется градиентом волновой функции на фрактале и в континуальном приближении может быть записан в виде

$$M(\omega) = C \int d^D r \nabla \psi(r) \exp(ikr). \quad (2)$$

Здесь  $\exp(ikr)$  описывает плоскую световую волну,  $\psi(r)$  — волновая функция фрактона и интегрирование ведется по фрактальной структуре с фрактальной размерностью  $D$ . Константа  $C$  пропорциональна упругооптической константе и содержит параметры, слабо зависящие от частоты света. В (1) принято во вни-

мание, что осцилляторный множитель  $\omega^{-1/2}$  гармонических колебаний сокращается на такой же множитель  $\omega^{1/2}$  электрического поля световой волны,  $E(\omega) \sim -\omega^{1/2} \exp(ikr)$ .

Чтобы оценить матричный элемент  $M(\omega)$ , мы используем следующую форму волновой функции фрактона [3]:

$$\psi(r) \sim l_\omega^{-D/2} \exp\left(-\left(\frac{r}{l_\omega}\right)^{d_\phi}\right), \quad (3)$$

где  $l_\omega \sim \omega^{-\bar{d}/D}$  — длина локализации фрактона [1];  $d_\phi \geq 1$  — суперлокализационный показатель, описывающий тот факт, что экспоненциальное затухание волновой функции вдоль полимерной цепи соответствует более сильному затуханию в координатах пространства, в которое полимерная цепочка вложена. В результате для квадрата матричного элемента мы имеем

$$M^2(\omega) \sim \omega^{2\bar{d}d_\phi/D - \bar{d}}. \quad (4)$$

Принимая во внимание, что  $g(\omega) \sim \omega^{\bar{d}-1}$ , где  $\bar{d}$  — спектральная размерность [1], мы имеем для показателя  $\mu$  формулу

$$\mu = \frac{2\bar{d}d_\phi}{D} - 1, \quad (5)$$

которая имеет такой же вид, как и для низкочастотного комбинационного рассеяния на фрактонах при соответствующей нормировке [2]. Суперлокализационный параметр может быть найден из наклона  $\mu$ . При  $\bar{d} = 1.8$ ,  $D = 2$  [2] мы имеем  $d_\phi \approx 1.8$ , это значение находится в разумном согласии с величиной  $d_\phi = 1.5$ , которая была найдена при измерении комбинационного рассеяния света [2].

В заключение можно сказать, что из спектра поглощения на фрактальных структурах в далекой ИК-области можно найти ряд фрактальных параметров этих структур. В частности, ИК-данные для ПММА указывают на высокую степень суперлокализации колебаний высокочастотной части акустического спектра.

Авторы выражают благодарность Ю. А. Пусепу за помощь в проведении эксперимента.

#### Список литературы

- [1] Alexander S., Orbach R. // J. de Phys. Lett. 1982. V. 43. N 3. P. L625—L629.
- [2] Землянов М. Г., Малиновский В. К., Новиков В. Н., Паршин П. П., Соколов А. П. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 51. С. 314—317.
- [3] Alexander S., Entin-Wohlman O., Orbach R. // Phys. Rev. B. 1985. V. 32. N 9. P. 6447—6457.

Институт минералогии и петрографии  
СО РАН  
Новосибирск

Поступило в Редакцию  
6 декабря 1991 г.  
В окончательной редакции  
28 декабря 1991 г.